91-207



СООБЩЕНИЯ Объединенного института ядерных исследований дубна

14-91-207

Н.И.Балалыкин, Ш.Бенечка, С.Хромик, С.И.Тютюнников, В.Н.Шаляпин

СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>



14-91-207

Балалыкин Н.И. и др.

Спектры поглощения тонких пленок YBa2Cu3O7.8

Приводятся результаты измерений температурных зависимостей спектров поглощения тонких пленок состава  $YBa_2Cu_3O_7$ . Измерения проведены в интервале температур образцов:  $77 \le T \le 300$  К. Обнаружено значительное различие спектров поглощения сверхпроводящих и несверхпроводящих пленок при разных температурах.

Работа выполнена в Лаборатории сверхвысоких энергий ОИЯИ.

Сообщение Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1991

## Перевод авторов

Balalykin N,I, et al.

## 14-91-207

Absorption Spectra of Thin Films YBa2Cu3O7-8

The temperature dependence of absorption spectra measurements of thin films  $YBa_2Cu_3O_7 \cdot \delta$  is given. The measurements were done in the pattern temperature range 77 K  $\leq$  T  $\leq$  300 K. A significant distinction in absorption spectra of superconducting, and normal films at different temperatures is discovered.

The investigation has been performed at the Particle Physics Laboratory, JINR.

В работах /1-2 / проводились исследования спектров отражения и поглощения пленок YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub> (1-2-3) на подложках Mg; SrTiO<sub>3</sub> с целью выявления корреляции оптических характеристик и возможных механизмов сверхпроводимости. Измерения проводились в области длин волн *ν* ≈ 200 см<sup>-1</sup>, так что исследовалась фононная структура решетки (1-2-3) и, соответственно, влияние охлаждения. Цель наших исследований — измерение спектров поглощения в ближней области инфракрасного (ИК) диапазона, где проявляется электронная компонента. Измерения проводились на пленках, нанесенных методом испарения из трех источников. В качестве источника Ва использовалась мишень BaF<sub>2</sub>. Подробно технология описана в работе /3 /. В результате технологических процессов были получены однофазные сверхпроводящие пленки с шириной перехода  $T = 4 \div 5$  К и началом перехода  $T_{CO} = 92 \div 88$  К. В качестве подложек использованы MgO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SrTiO<sub>3</sub>. Толщина пленок была 100 и 800 нм. 11



EX/LS/MOTEKA

![](_page_3_Figure_0.jpeg)

![](_page_3_Figure_1.jpeg)

Рис.2. Фрагменты участков спектров пропускания для пленки YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7</sub>. б толщиной d = 800 нм.

Исследования спектров поглощения проводились на модифицированном ИК спектрометре ИКС-31, в который был вмонтирован прокачной оптический криостат (рис.1). На первом этапе измерения проводились в интервале температур 77 К  $\leq$  T  $\leq$  300 К. В спектрах пропускания пленки толщиной d = 800 нм обнаружены полосы поглощения (см. рис.2), расположенные на длинах волн  $\lambda = 3, 2, 4, 3, 5, 28$  мкм. При толщине d = 100 нм эти полосы поглощения практически не видны. В деградированных пленках полосы 4,3 и 5,28 мкм не наблюдались, а для полосы λ = 3,3 мкм поглощение увеличивается примерно вдвое.

Проводились детальные исследования спектров пропускания при охлаждении образцов в криостате до азотной температуры. В процессе измерений был обнаружен скачок в спектре поглощения вблизи азотной температуры (рис.3). Контрольные исследования показали, что этот скачок связан с конденсацией азота на внутренних окнах криостата. При заполнении внутренней рубашки криостата гелием аномалии в спектрах пропускания исчезли.

Рис.3. Фрагмент аппаратурного спектра пропускания пленки вблизи азотной температуры. Рис.4. Зависимость относительного пропускания сверхпроводящих пленок УВа<sub>2</sub> Cu<sub>3</sub> O<sub>7</sub> .8 от температуры.

При охлаждении образцов (1-2-3) до Т=77 К обнаружены следующие закономерности:

1. В интервале длин волн 2÷6 мкм с изменением температуры в сверхпроводящих плен-

![](_page_3_Figure_9.jpeg)

ках увеличивается поглощение (рис.4). Кривая 1 соответствует пленке с переходом  $T_{CO} = 92$  K,  $T_{CI} = 85$  K; кривая  $2 - T_{CO} = 87$  K,  $T_{CI} = 82$  K. Кривая 3 соответствует пленкам, у которых сверхпроводящие свойства деградировали, кривая 4 — пропускание подложки.

2. При охлаждении пленки (1-2-3) толщиной d = 800 нм изменяется поглощение в линии  $\lambda = 5,26$  мкм (рис.5). В работе<sup>/2</sup> <sup>/</sup> был измерен ход пропускания в зависимости от температуры в области длин волн  $\lambda \ge$ 

≥ 100 мкм, который имеет аналогичный характер. Интерпретация этой зависимости проводилась в рамках предположения о поглощении излучения свободными носителями. Отсюда делалось утверждение о том, что проводимость обратно пропорциональна температуре, поскольку наблюдается квадратичный рост пропускания излучения от температуры D(T):

 $D(T) = 4 |z_0 \sigma(T)d|^{-2}$ ,

где *о* — проводимость, d — толщина пленки, z<sub>0</sub> — коэффициент.

Для наших измерений зависимость пропускания от температуры является более

Рис.5. Зависимость профиля линии поглощения  $\lambda = 5,49$  мкм от температуры для пленки YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> толщиной d = 800 мкм.

![](_page_3_Figure_17.jpeg)

2

3

плавной: D ~ T<sup>1 /2</sup> и, соответственно,  $\sigma$  ~ T<sup>-1 /4</sup>. Является фактом также отсутствие температурной зависимости поглощения пленки в тетрагональной фазе.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Renk K.F. et al. - Physica C, 1989, 162-164, p.1085-1086.

- 2. Ose W. et al. Physica C, 1989, 162-164, p.1081-1082.
- 3. Chromik S. et al. Appl. Phys. Lett., 1990, 56(22), p.2237-2239.

Рукопись поступила в издательский отдел 12 мая 1991 года.